# 풀비등에서 소형 사각기등핀 배열형상에 따른 FC-72의 응축특성

# 강 상 우<sup>†</sup>,김 서 영

한국과학기술연구원 에너지메카닉스센터

## Condensing Characteristics of Pin-finned Surfaces on Pool Boiling in FC-72

Sarng Woo Karng', Seo Young Kim

Energy Mechanics Research Center, KIST, Seoul 130–650, Korea (Received February 25, 2011; revision received June 9, 2011)

**ABSTRACT:** As the electronic industry rapidly develops, the heat flux from state-of-the-art electronics increases up to  $10^6$  W/m<sup>2</sup>. For this reason, the development of a new cooling technology for high heat flux applications is strongly required. Recently, some cooling technologies using boiling and condensation of working fluid are being adopted to overcome such a technical barrier. In the present study, a smooth boiling surface  $(14\times14 \text{ mm}^2)$  was immersed in FC-72 and its vapor was condensed by four different types of condensation surfaces (30×30 mm<sup>2</sup> base). The condensing surfaces were composed of a smooth surface and 1×1 mm<sup>2</sup> pin-finned surfaces of 2 mm height with 0.3, 0.5 and 1 mm array spacing. Boiling and condensing surfaces. For a smooth boiling surface the results obtained showed that the pin-finned condensing surface with 1 mm array spacing yielded the best performance and the smooth condensation surface did the worst. Furthermore hysteresis phenomena could be reduced by using enhanced condensing surfaces.

Key words: Pin-finned surface(사각기둥핀 표면), Wetting characteristics(젖음 특성), Superheat (과열온도), Thermal shock(열적 충격), Array spacing(배열간격), Hysteresis phenomena (이력현상), Hysteresis width(이력 폭)

### 1. 서 론

최근 전자산업의 획기적인 발달로 인하여 전자장 비들은 점점 소형화되는 만큼 전자장비들이 뿜어내 는 열유속은 점점 커지고 있다. 이러한 소형 전자장 비들은 열에 매우 취약하며 적절히 작동할 수 있는 온 도 조건은 85℃ 이하이다. 따라서 전자장비들이 소형 화되는 만큼 적정한 온도 상태로 유지시키기 위한 냉 각기술은 필수적이다. 이들을 냉각시키기 위한 기술 로는 히트파이프, 액침냉각 등을 이용하는 방법이 있 으며, 이들은 모두 비등과 응축을 기본으로 하고 있 기 때문에 그 특성을 파악하는 것은 매우 중요하다. 그리고 전자장치 냉각에 작동유체로 주로 사용되고 있는 유전성(dielectric) 액체인 FC-72는 높은 젖음 특 성(wetting characteristics)으로 인하여 비등이 시작 되기 전까지의 높은 과열온도(superheat)에 기인한 급 격한 이력현상(hysteresis phenomena)을 유발시킴 으로써 피냉각품의 온도가 지나치게 높아지는 원인 이 된다. 또한 피냉각품의 과도한 온도 증가 이후에 비등이 시작되면서 온도가 떨어질 때, 발생하는 열적 충격(thermal shock)에 기인한 전기적 잡음을 일으 키는 이력현상을 줄이기 위한 연구가 비등표면의

Corresponding author
Tel.: +82-2-958-5680; fax: +82-2-958-5689
*E-mail address*: libra@kist.re.kr

개선을 통하여 이루어지고 있다.(1-9)

Rainey et al.<sup>(7)</sup>과 Rainey and You<sup>(9)</sup>는 작동유체 로 FC-72를 사용하여 사각기둥핀(pin-fin) 형태의 배 열과 미세기공(microporous)을 조합한 비등표면에 대하여 압력, 아냉각(subcooling)과 용해된 가스가 핵 비등(nucleate boiling) 성능에 미치는 영향에 대하여 검토하였다. Abuaf and Black,<sup>(10)</sup> Guglielmini et al.,<sup>(11)</sup> 그리고 McGillis et al.<sup>(12)</sup>은 압력이 비등성능에 미 치는 영향에 대하여 검토한 결과, 압력이 높을수록, 비등 성능이 좋아진다는 것을 발표하였다. 이렇듯 비 등 특성에 대하여 많은 연구자들이 비등표면을 여 러 방법으로 가공하여 개선된 비등표면을 통하여 이력현상을 현저히 줄임으로써 비등이 잘 일어나는 장치를 만들 지라도 응축이 잘 되지 않는다면 비등 표면의 개선은 그 의미를 잃어버리고 만다. 즉, 비 등은 응축부의 조건에 절대적인 영향을 받고 있기 때문이다.

이에 따라 본 연구에서는 작동유체 FC-72(1 atm 에서 비등점 : 56℃)에 대하여 비등표면(14×14 mm<sup>2</sup>) 은 매끈하게 가공하였고, 응축표면은 4가지로, 즉 매 끈한 표면과 각각 0.3, 0.5, 1 mm 배열 간격을 가지 는 2 mm 높이와 1×1 mm<sup>2</sup> 면적의 사각기둥핀을 가 공하여 풀비등(pool boiling) 및 응축실험을 수행하 였으며, 비등 및 응축 특성을 비교 분석하여 응축표 면의 조건에 따른 비등효과와 열전달특성을 검토하 였다. 또한 응축표면의 개선으로 이력현상을 줄일 수 있는 가를 검토하였다.

# 2. 실험

비등과 응축에 관한 실험을 수행하기 위한 실험장 치, 온도 및 압력 측정 및 기록장치, 전원공급장치 그리고 실험용기 안의 공기를 제거하기 위한 진공 펌프에 대한 개략도가 Fig. 1에 나타나 있다.

#### 2.1 실험장치

실험장치는 Fig. 2에 보여지는 것처럼 크게 3부분 으로 나눌 수 있다. 작동유체인 FC-72를 담는 용기 (내부체적 : 40×30×30 mm<sup>3</sup>),용기 상부의 응축부와 응 축표면(30×30 mm<sup>2</sup>), 하부에 비등이 일어나는 비등 표 면(14×14 mm<sup>2</sup>)과 비등표면 아래에 원통형 히터(저 항 : 281.1 Ω, 외경 : 6.7 mm, 길이 : 21 mm)를 삽입하 였고, 슬라이닥스(한창, 용량 : 3 kVA)와 연결하여



Fig. 1 Schematic of experimental apparatus.



Fig. 2 Test section and T/Cs points.

전압을 조절함으로써 열량을 조절할 수 있도록 구 성하였다. 비등표면의 넓이가 응축표면보다 작은 이 유는 비등표면의 넓이가 응축표면과 같을 경우 비등 표면의 바닥면과 용기의 벽이 만나는 부분의 미세 한 틈에서 원하지 않는 기포가 발생되었기 때문에 비 등표면을 작게 만들어 용기의 벽면까지 히터의 열기 가 덜 미치도록 하여 원치 않는 기포의 발생을 차단 하였다. 더구나 원통형 히터 주변에 2.6 mm 간격의 공기 단열층을 두어 히터의 열기가 용기 벽면을 타 고 흐르는 것을 방지하였다. 그리고 용기 내에서 일 어나는 비등과 응축 현상을 관찰할 수 있도록 용기 의 양 옆면에 강화 유리를 설치하였다. 매끈한 표 면, 사각기둥핀의 면적(1×1 mm<sup>2</sup>)과 높이(2 mm)는 같지만 배열 간격은 각각 0.3, 0.5, 1 mm인 4종류로 제작된 응축표면들이 Fig. 3에 개략적으로 나타나 있다. 실험장치의 각 부분은 열전달 성능, 가공성 및





(b) 0.5 mm array spacing

(a) a smooth surface





(c) 1 mm array spacing (d) 0.3 mm array spacingFig. 3 Schematics of a smooth and three pin-finned condensing surfaces.

견고성을 고려하여 두랄루민으로 제작하였다. 이들 의 각 부분은 서로 결합되면서 오링(O-ring)과 볼트 를 이용하여 체결함으로써 용기 내의 진공 상태가 유 지될 수 있도록 하였다. 응축부의 위에는 알루미늄 방 열핀(200×132×30 mm<sup>3</sup>, 기저두께 : 10 mm, 핀높이 : 20 mm, 핀피치 : 5 mm, 핀수 : 24개)을 장착하였고, 핀 위에는 팬(DENSAN Co., Nidec, 모델 : D12H-12 PLH)을 부착시켜 강제대류로 응축시켰다. 또한 실 험용기 외벽으로의 열전달을 차단하기 위하여 용기 외 벽에 10 mm 두께의 스치로폼 단열재를 붙였다.

#### 2.2 측정 장치

Fig. 2에 나타나 있는 • 로 표시된 지점에 열전쌍 (thermocouple)을 각각 설치하였다. 비등 표면과 응 축 표면의 온도를 측정하기 위하여 각각 표면 아래 의 두 지점에 열전쌍을 설치하였다. 또한 비등과 응 축이 일어나고 있는 용기 내부의 액체와 증기의 온 도를 측정하기 위하여 용기의 윗부분과 아랫부분에 각각 한 개씩의 T형 열전쌍을 설치하였다. 실험장 치에 6개와 외기온도 측정을 위한 1개의 열전쌍을 data logger(Yokogawa 사, DR230)에 연결시켜 비 등과 응축이 일어나는 용기의 각 부분과 외기의 온 도를 2초 마다 측정하여 PC에 기록하였다. 용기 내 부의 압력을 측정하기 위하여 용기의 한쪽 벽에 압 력센서(DRUCK사, PDCR 330)를 연결시켰다. 이 압력센서는 용기 내의 압력 상태를 표시하는 게이지 조절기(DRUCK 사, DPI 101)에 연결시켜 압력을 측 정하였다. 비등표면에 가해지는 열량의 조건이 바 뀔 때마다 비등 및 응축표면의 영상을 디지털 카메 라(SONY 사, DSC-F717)로 촬영하여 PC에 저장하 였다.

#### 2.3 실험 방법

실험할 응축표면을 결정하고, 실험용기 내부의 공 기를 0.06 atm까지 진공펌프(SINKU KIKO CO. LTD., OMT-200, 240 1/min)를 이용하여 뽑아낸 후, 작동 유체인 FC-72를 약 25 cc 정도 채우면 용기 내부의 압력은 불응축가스가 포함되어 있기 때문에 용기 내 의 액체 및 기체의 온도인 약 22℃의 포화압력보다 훨씬 높은 약 0.5 atm에 이르게 된다. 이때, 진공펌 프로 다시 불응축 가스가 포함된 FC-72의 증기를 0.18 atm까지 뽑아내면서 용기에 표시된 눈금에 맞 춰 작동유체의 양을 15 cc로 조절하여 용기 하단의 열전쌍이 작동유체에 잠기도록 한 후, 밸브로 밀폐 시키면 용기 내의 압력은 포화압력에 근접한 0.25 atm이 된다.

히터로 입력되는 전압을 슬라이닥스로 조절하며 열 유속을 조절하였고, 열유속은 슬라이닥스로 출력되 는 전압과 히터의 저항을 측정하여 계산하였다. 열 유속은 1 W/cm<sup>2</sup>에서부터 시작하여 최대 25 W/cm<sup>2</sup> 까지 증가시켰다. 열유속의 증가 폭은 1 W/cm<sup>2</sup>씩 증가시키며 실험한 후, 다시 같은 열유속 간격으로 열유속을 감소시키며 1 W/cm<sup>2</sup>까지 실험을 수행하 였다. 하나의 열유속 조건에서 각 부분의 온도가 2 분 정도 변화가 없을 때를 정상상태로 간주하였다. 정상상태에 도달하는 시간은 각각의 경우마다 약 20분 정도였다.

과열온도는 실험장치가 정상상태에 이르면 비등 표면을 감싸고 있는 액체의 온도를 비등표면의 두 지점에서 측정된 온도의 평균값에서 빼줌으로써 결 정된다. 또한 열유속은 공급한 전압의 자승을 히터 의 저항으로 나눈 후, 비등표면(14×14 mm<sup>2</sup>)으로 나 누어 줌으로써 결정된다.

#### 3. 실험결과 및 고찰

매끈한 평면 비등표면에 대하여 응축표면은 매끈 한 평면과 각각 0.3, 05, 1 mm 배열 간격의 사각기 둥핀을 가지는 총 4가지 경우, 과열온도와 열유속에 대하여 열유속이 증가할 때와 감소할 때에 대한 풀 비등 곡선을 Fig. 4~Fig. 7에 각각 나타내었다. 또



Fig. 4 Pool boiling curves with a smooth flat boiling surface and a smooth flat condensing surface.



Fig. 5 Pool boiling curves with a smooth flat boiling surface and a pin-finned condensing surface with 0.3 mm array spacing.

한 각각의 경우에 대하여 열유속이 증가할 때의 비 등곡선을 Fig. 9에, 열유속이 감소할 때의 비등곡선 을 Fig. 10에 나타내었다.

비등과 응축 표면이 모두 매끈한 평면인 Fig. 4에 서의 풀비등 곡선은 상당히 높은 과열온도에 기인 한 급격한 이력현상을 동반한 전형적인 비등곡선의 모습을 보여주고 있다. 비등이 시작 직전의 열유속 20 W/m<sup>2</sup>에서 과열온도는 76.5℃까지 상승하였으며,



Fig. 6 Pool boiling curves with a smooth flat boiling surface and a pin-finned condensing surface with 0.5 mm array spacing.



Fig. 7 Pool boiling curves with a smooth flat boiling surface and a pin-finned condensing surface with 1 mm array spacing.

21 W/m<sup>2</sup>의 열유속에서 비등이 시작되면서 과열온 도는 54.3℃로 떨어졌다. 열유속을 감소시킬 때, 같 은 열유속 20 W/m<sup>2</sup>에서의 과열온도는 51.4℃였다. 즉, 이력 폭(hysteresis width)은 25.1℃로 매우 큰 편이다. 열유속이 감소할 때에는 이미 활성화되어 있는 비등표면의 영향으로 20 W/cm<sup>2</sup> 이하 대류구 간에서의 과열온도는 열유속이 증가할 때에 비하여 상당히 줄어듦을 보여주고 있다.

매끈한 평면의 비등표면과 0.3 mm 배열 간격의 사각기둥핀을 가진 응축표면의 경우, 과열온도와 열유속에 대하여 열유속이 증가할 때와 감소할 때 에 대한 풀비등 곡선을 Fig. 5에 나타내었다. 이 비 등 곡선에서도 역시 급격한 이력현상을 보이고 있 지만 응축표면이 매끈한 경우보다는 3 W/cm<sup>2</sup>가 더 낮은 18 W/cm<sup>2</sup>에서 비등이 시작되었고, 비등이 시 작되기 직전의 열유속 17 W/m<sup>2</sup>에서의 과열온도는 67.6℃로 비등표면의 최대 과열온도를 매끈한 응축 표면보다 약 9℃ 정도 낮출 수 있었다. 비등이 시작 되면서 비등표면의 온도는 48.4℃로 역시 매끈한 응 축표면보다 약 6℃ 정도 낮았다. 열유속을 감소시킬 때, 같은 열유속 17 W/m<sup>2</sup>에서의 과열온도는 46.2℃ 이며, 이때의 이력 폭도 21.4℃로 역시 큰 편이나 매끈한 응축표면보다는 약 3.7℃를 낮출 수 있었다. 0.3 mm 배열 간격의 응축표면이 매끈한 응축표면 보다 좋은 이유는 Fig. 8(a)에 보이는 것처럼 매끈 한 응축표면의 경우는 응축표면의 특정한 부분에서 만 응축된 액체가 방울져 떨어지지만 Fig. 8(b)에 보이는 것처럼 0.3 mm 배열 간격의 응축표면은 핀 과 핀 사이에서 응축되는 액체가 모세관 현상에 의 하여 핀 사이를 따라 전후좌우로 급속하게 퍼져 실 험용기의 벽면 쪽으로 응축된 액체가 쉽게 흘러내릴 수 있기 때문이다. 물론 응축표면의 사각기둥핀에 의한 응축 열전달면적의 증가도 하나의 이유이다.

0.5 mm 배열 간격의 사각기둥핀을 가진 응축표면 의 경우, 과열온도와 열유속에 대하여 열유속의 증감 에 대한 풀비등 곡선을 Fig. 6에 나타내었다. 비등 은 14 W/cm<sup>2</sup>에서 시작되었으며, 비등이 시작되기 직 전(13 W/cm<sup>2</sup>)까지 과열온도는 53.4℃까지 상승하였 고, 비등이 일어나면서 과열온도는 38.3℃로 떨어졌 다. 열유속을 감소시킬 때, 같은 열유속 13 W/cm<sup>2</sup> 에서의 과열온도는 36.5℃이며, 이때의 이력 폭 역시 16.9℃로 크지만 매끈한 응축표면에 비하여 약 8℃ 를, 0.3 mm 배열 간격의 응축표면보다는 4.5℃를 각 각 더 낮출 수 있었다. 비등시작점 역시 매끈한 응 축표면보다는 7 W/cm<sup>2</sup>, 0.3 mm 배열 간격의 응축 표면에 비하여는 4 W/cm<sup>2</sup>나 일찍 시작되어 풀비등 곡선에서 대류영역을 현저히 줄여 비등영역을 늘임 으로써 비등표면의 온도를 많이 떨어뜨릴 수 있었 다. 이렇게 0.5 mm 배열 간격의 사각기둥핀을 가진 응축표면이 앞의 두 경우에 비하여 열전달 성능이 현저히 향상된 이유는 응축표면의 사각기둥핀 사이 에서 응축된 액체가 0.3 mm 배열 간격의 경우처럼



(a) a smooth condensing surface



(b) a pin-finned surface with 0.3 mm array spacing



(c) a pin-finned surface with 0.5 mm array spacing



 (d) a pin-finned surface with 1 mm array spacing
Fig. 8 Photographs at incipient boiling(left) and at 2 W/cm<sup>2</sup> for decreasing heat flux(right).

전후좌우로 퍼지지만 0.3 mm 배열 간격만큼 핀 사 이를 응축된 액체가 가득히 채우지는 못하는 것을 관찰하였고, Fig. 8(c)에 나타난 것처럼 핀과 핀 사 이의 응축된 액체가 듬성듬성 비어 있는 것을 볼 수 있다. 이는 0.5 mm 배열 간격의 핀이 생성하는 모세관힘이 0.3 mm 배열 간격의 경우보다 더 작기 때문이다. 0.3 mm 배열 간격의 응축표면은 핀 사이 에 응축 된 액체가 모세관힘에 의하여 가득히 채워져 있는 것을 Fig. 8(b)를 통하여 알 수 있다. 즉, 0.3 mm 배열 간격의 경우는 핀 사이에서 응축된 액체가 모세관 현상에 의하여 핀과 핀 사이로 급속히 퍼져 나가기도 하지만 응축표면의 중앙부분에서는 모세 관힘에 의하여 오히려 핀과 핀 사이를 액체가 가득 채우고 있어 응축표면의 핀 사이에서 액막의 두께를 두껍게 하는 요인으로 작용하여 0.5 mm 배열 간격의 경우보다는 응축열전달 효과가 떨어지게 되었다.

1 mm 간격의 사각기둥핀을 가진 응축표면의 경우, 과열온도와 열유속에 대하여 열유속의 증감에 대한 풀비등 곡선을 Fig. 7에 나타내었다. 비등은 13 W/ cm<sup>2</sup>에서 시작되어 0.5 mm 배열 간격의 경우와 비슷 하였다. 비등이 시작되기 직전(12 W/cm<sup>2</sup>)까지 과열 온도는 48.9℃까지 상승하였고, 비등이 일어나면서 과 열온도는 36.8℃로 떨어졌다. 열유속을 감소시킬 · 이며, 이때의 이력 폭도 14.3℃로 역시 크지만 매끈 한 응축표면에 비하여 약 11℃를, 0.3 mm 배열 간 격의 경우보다는 약 7℃를, 0.5 mm 배열 간격의 경 우보다는 2.6℃를 각각 더 낮출 수 있었다. 비등시작 점 역시 매끈한 응축표면보다는 8 W/cm<sup>2</sup>, 0.3 mm 배열 간격의 경우에 비하여는 5 W/cm<sup>2</sup>, 0.5 mm 배 열 간격의 경우에 비하여는 1 W/cm<sup>2</sup>나 일찍 시작 되어 풀비등 곡선에서 대류영역을 가장 많이 줄여 비등표면의 온도를 제일 많이 떨어뜨릴 수 있었다. 이렇게 1 mm 배열 간격의 사각기둥핀을 가진 응축 표면이 앞의 모든 경우에 비하여 열전달 성능이 현 저히 향상된 이유는 Fig. 8(d)에 보여지는 바와 같 이 응축표면의 사각기둥핀 사이에서 응축된 액체가 0.3, 0.5 mm 배열 간격의 경우처럼 핀 사이에서 액 막을 형성하지 않고 방울져 곧바로 떨어져 버리기 때문에 핀 사이는 곧 새롭게 응축되는 액체로 채워 질 수 있고, 채워진 후에도 곧 액적이 되어 떨어짐 으로써 가장 좋은 응축 열전달 효과를 보이게 된다.

앞에서 언급한 4가지 종류의 응축표면에 대한 실 험결과들을 열유속이 상승하는 경우와 감소하는 경 우에 대하여 Fig. 9와 Fig. 10에 각각 나타내어 비 교하였다. 열유속을 증가시키면서 얻어진 Fig. 9는 비등 시작점만 같다면, 마치 하나의 조건에서 실험 한 것처럼 보인다. 마찬가지로 열유속을 감소시키 면서 얻어진 Fig. 10의 경우도 하나의 조건으로 실 험한 것처럼 보인다. 이는 같은 비등표면의 조건에 서는 응축표면의 형상이 바뀌더라도 비등 시작점에



Fig. 9 Pool boiling curves for increasing heat flux.



Fig. 10 Pool boiling curves for decreasing heat flux.

만 영향을 줄 뿐 열유속과 과열온도에 대한 풀비등 곡선은 같게 된다는 것을 의미한다.

#### 4. 결 론

FC-72로 충진된 소형용기 내에서 하나의 매끈한 비등표면에 대하여 매끈한 응축표면, 0.3, 0.5, 1 mm 배열 간격의 사각기둥핀을 가진 응축표면을 바 뀌가며 풀비등 실험을 수행하였다. 실험 결과, 매끈한 응축표면에 비하여 핀형 응축 표면이 이력현상과 과열온도를 줄일 수 있었다. 1 mm 배열 간격을 가지는 사각기둥핀을 가지는 응축 표면은 나머지 조건의 응축표면에 비하여 가장 많 이 이력현상을 줄임으로써 피냉각품에 과도한 온도 상승이나 열적 충격을 보다 줄일 수 있음을 보여주 었다. 즉, 응축표면의 개선을 통하여 이력현상을 줄 일 수 있었고, 따라서 응축표면이 비등 시작의 조건 에 절대적인 영향을 미치고 있음을 알았다.

그리고 비등표면의 조건이 같다면 응축표면의 형 상이 바뀌더라도 비등 시작점만 다르게 나타날 뿐 열유속과 과열온도에 대한 풀비등곡선은 같게 나타 났다.

#### 참고문헌

- Baker, E., 1973, Liquid immersion cooling of small electronic devices, Microelectronics and reliability, Vol. 12, pp. 163–173.
- Oktay, S., 1982, Departure from natural convective(DNC) in low temperature boiling heat transfer encountered in cooling micro-electronic LSI devices, Proc. 7<sup>th</sup> Int. Heat Transfer Conference, Munich, Germany, Vol. 4, pp. 113-118.
- Marto, P. J. and Lepere, Lt. V. J., 1982, Pool boiling heat transfer from enhanced surface to dielectric fluid, ASME J. Heat Transfer, Vol. 104, pp, 292–299.
- Bar-Cohen, A. and Schweitzer, H., 1985, Thermosyphon boiling in vertical channels, ASME J. Heat Transfer, Vol. 107, pp. 772–778.
- Anderson, T. M. and Mudawwar, I., 1988, Microelectronic cooling by enhanced pool boiling of dielectric fluorocarbon liquid, ASME Proc. of the 1988 Natural Heat Transfer conference, Vol. 1, pp. 551–560.
- 6. Maddoz, D. E. and Mudawwar, I., 1988, Single

and two-phase convective heat transfer from smooth and enhanced microelectronic heat source in rectangular channel, ASME Proc. Of the 1988 Natural Heat Transfer conference, Vol. 1, pp. 533-541.

- Rainey, K. N., You, S. M. and Lee, S., 2003, Effect of pressure, subcooling, and dissolved gas on pool boiling heat transfer from microporous, square pin-finned surface in FC-72, Int. J. Heat and Mass Transfer, Vol. 46, pp. 23–35.
- Pioro, I. L., Rohsenow, W. and Doerffer, S. S., 2004, Nucleate pool-boiling heat transfer. I: review of parametric effects of boiling surface, Int. J. Heat and Mass Transfer, Vol. 47, pp. 5033–5044.
- Rainey, K. N. and You, S. M., 2000, Pool boiling heat transfer from plain and microporous square pin, finned surfaces in saturated FC-72, J. Heat Transfer, Vol. 122, No. 3, pp. 509– 516.
- Abuaf, N., Black, S. H. and Staub, F. W., 1985, Pool boiling performance of finned surfaces in R-113, Int. J. of Heat and Fluid Flow, Vol. 6, No. 1, pp. 23–30.
- Guglielmini, G., Misale, M. and Schenone, C., 1996, Experiments on pool boiling of a dielectric fluid on extended surfaces, Int. Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 23, No. 4, pp. 451–462.
- McGillis, W. R., Carey, V. P. Fitch, J. S., and Hamburgen, W. R., 1991, Pool boiling enhancement techniques for water at low pressure, Proc., Seventh Annual IEEE Semiconductor Thermal Measurement and Management Symposium, IEEE, New York, pp. 64– 72.